

CEI 60749-31
(Première édition – 2002)

**DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –
MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES
ET CLIMATIQUES –**

**Partie 31: Inflammabilité des dispositifs à
encapsulation plastique (cas d'une cause interne
d'inflammation)**

IEC 60749-31
(First edition – 2002)

**SEMICONDUCTOR DEVICES –
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS –**

**Part 31: Flammability of plastic-encapsulated
devices (internally induced)**

CORRIGENDUM 1

Page 4

Au lieu de:

Le comité a décidé que le contenu de
cette publication ne sera pas modifié
avant 2012.

lire:

Le comité a décidé que le contenu de
cette publication ne sera pas modifié
avant 2007.

Page 5

Instead of:

The committee has decided that the
contents of this publication will remain
unchanged until 2012.

read:

The committee has decided that the
contents of this publication will remain
unchanged until 2007.